



as cut	
one side polished	
both side polished	
roughness	< micron
orientation accuracy	< deg.
mark for second direction	
reference flat	

A =	mm
B =	mm
C =	mm
D =	mm
E =	mm



**Material-Technologie  
& Kristalle GmbH**  
 Im Langenbroich 20  
 D-52428 Jülich  
 Tel.: +49-(0)-24 61-93 52-0  
 e-mail: info@mateck.de

Maßstab -

				Datum	Name
				Bearb. 14.07.04	Schröter
				Gepr. .	.
				Norm	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	

**Kristallgeometrie  
(Viereckig mit Stufen)**

**102**

Blatt

Blätter

Ersatz für:

Ersatz durch: